

## ソフトウェア開発データ白書 2012-2013 正誤表

ページ	該当箇所	内容	
		正	誤
420	レビュー協力者	森崎 修司	森崎 修治
420	制作支援	真道 武彦	真道 武彦
234	図表 8-4-15	Y 軸ラベル「SLOC 検出バグ密度【件/KSLOC】」	Y 軸ラベル「SLOC テストケース密度【件/KSLOC】」
240	図表 8-4-33	Y 軸ラベル「SLOC 検出バグ密度【件/KSLOC】」	Y 軸ラベル「SLOC テストケース密度【件/KSLOC】」